

何友琴, 天津 中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

马农农 天津 中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

摘要: 砷化镓中铜的SIMS定量分析是有效控制砷化镓中杂质铜的浓度的重要手段, 本文介绍用相对灵敏度因子定量分析砷化镓中铜的方法。

关键词:

文章全文为PDF格式, 请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器, 请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

### Quantitative SIMS analysis of copper in GaAs

---

300192

300192

Abstract: Quantitative SIMS analysis of copper in GaAs is an important technique to control the concentration of copper impurity in GaAs. The method to analyze copper concentration in GaAs quantitatively with relative sensitivity factor (RSF) was introduced.

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]